明細書

Ge添加Nb₃Al基超伝導線材の製造方法

技術分野

この出願の発明は、 $Ge添加Nb_3A1$ 基超伝導線材の製造方法に関するものである。

背景技術

 $Ge添加Nb_3A1$ 基超伝導線材は、上部臨界磁場が、実用化されている Nb_3Sn 線材よりもはるかに高いため、21T以上で使用可能な強磁場用線材として期待されている。

Nb₃A1基超伝導線材の作製については、NbとA1若しくはA1合金とを直接拡散させる方法が一般的であり、単純に高温で熱処理しても高い臨界磁場が得られる。だが、そのような高温での熱処理により結晶粒が粗大化し、実用上必要とされる臨界電流密度は得られない。また、実用的な強磁場マグネットには、クエンチ保護等の観点から高い輸送電流が要求されるため、実用的な線材としては、高い臨界電流密度だけでなく、高い輸送電流が必要不可欠となる。

そこで、Geを添加した Nb_3A1 基超伝導線材の特性を改善するために、以下の二通りの考えがこれまでにあった。

一つは、結晶粒の粗大化を抑制するために低温熱処理とし、そうしながらも、超伝導相であるA15相の化学量論性を改善することができるように、NbとA1合金の拡散対、すなわちA1合金芯のサイズをできる限り小さく、たとえば 1μ m以下にして、中間化合物である σ 4相を不安定化させる方法である。

もう一つは、化学量論組成のA15相が安定となる高温にごく短時間 保持し、必要に応じて急冷することにより結晶粒の粗大化を抑制する方

法である。この方法においても、NbとAlの拡散対のサイズは小さくすることが望ましいとされている。ごく短時間のうちにNbとAlを反応させるためというのがその理由である。

このように、従来では、NbとAlの拡散対のサイズはできる限り小さくする必要があると考えられていた。

しかしながら、Nb-Al-Ge複合材の加工性は著しく低く、前駆体線材中に微細なNbとAl合金の拡散対を作り込むのは非常に難しい。特性を十分に改善させるのに必要な量のGeを含むAlの溶解材は、典型的な共晶組織を示し、わずかな加工でも亀裂が入るほど加工が難しいのである。

したがって、従来のNbとAl合金の拡散対を微細化するという考えでは、実用的な線材を作製するのは困難な状況にある。

この出願の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、21 T以上の磁界領域において、臨界電流密度、輸送電流がともに高く、実用的な強磁場用のG e 添加N b $_3$ A 1 基超伝導線材を実現することのできるG e 添加N b $_3$ A 1 基超伝導線材の製造方法を提供することを解決すべき課題としている。

図面の簡単な説明

図1は、実施例1で作製した複合多芯線材の断面の写真である。

図2は、実施例1で作製したテープの熱処理後の横断面を示した写真である。

図 3 は、実施例 1 における臨界温度 T_c のA 1-G e 合金芯径依存性を示したグラフである。

図4は、実施例1における臨界電流密度 J_c のAl-Ge合金芯径依存性を示したグラフである。

図5は、実施例1における臨界電流密度J_cの磁界依存性を示したグラフである。

発明を実施するための最良の形態

この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、 $15at\%\sim 40at\%$ のGeを含むAl合金芯が、Nbマトリクス中に芯径 2μ m $\sim 20\mu$ mで複数配置された複合多芯線材に、1300C ~ 1600 Cの温度範囲に 5 時間以上保持する熱処理を行い、次いで 650C ~ 900 Cの温度範囲で追加熱処理することを特徴とする G e 添加Nb $_3$ Al基超伝導線材の製造方法を提供する。

この出願の発明の $Ge添加Nb_3Al$ 基超伝導線材の製造方法は、Al1合金芯の芯径、すなわち拡散対のサイズを大きくし、比較的高い温度で長時間熱処理するという従来とは逆の発想に基づいている。

これまで、1300℃以上の温度で、かつ保持時間 5 時間以上の熱処理を行えば、結晶粒が粗大化し、高い臨界電流密度を得ることは難しいと考えられていた。ところが、15 a $t\% \sim 40$ a t% のG e を含むA 1 合金芯のN b マトリクスにおける芯径を 2μ m $\sim 20\mu$ m に増加させ、1300 $\mathbb C$ ~ 1600 $\mathbb C$ の温度範囲に 5 時間以上保持する熱処理を行うことにより、21 T以上の高磁界領域において臨界電流密度が著しく向上するピーク効果が安定して得られ、高磁界領域で特化した G e 添加 N b $_3$ A 1 基超伝導線材が得られることが判明した。そして、1300 $\mathbb C$ ~ 1600 $\mathbb C$ の温度範囲に 5 時間以上保持した後、650 $\mathbb C$ ~ 900 $\mathbb C$ の温度範囲で追加熱処理を行うことにより、超伝導相であるA 15 相の配列が秩序を持ち、臨界電流密度の大きさが、4.2 K、21 T $\mathbb C$ 300 A $\mathbb C$ $\mathbb C$

また、この出願の発明のGe添加 Nb_3Al 基超伝導線材の製造方法では、速い冷却速度は必ずしも必要でなく、このため、線材断面積を比較的容易に増加することができ、これにより、高い輸送電流が得られる。その上、急冷を必要としないことから、熱処理前に前駆体線材をコイル形状に巻いた後熱処理する、実用的なコイルの製造方法である wind &

react 法の適用が可能ともなる。

この出願の発明のGe添加Nb $_3$ A 1基超伝導線材の製造方法では、A 1合金中のGe 濃度は15 a t%~40 a t%としている。Ge の濃度がこの範囲内にあれば、Nb $_3$ A 1基超伝導線材の高磁場特性及び臨界温度が改善され、また、伸線加工する上で重要なA 1合金芯とNb との硬さのバランスをとることができる。

A 1 合金芯の芯径は $2 \mu m \sim 2 0 \mu m$ である。芯径が $2 \mu m$ 未満では臨界電流密度が減少し、 $2 0 \mu m$ を超えると、熱処理により正方晶化合物の体積が増大し、臨界電流密度が減少するためである。

熱処理温度は 1300℃~1600℃の範囲である。1300℃未満であると、超 伝導相である A 1 5 相の化学量論性が著しく低下し、1600℃を超えると、 長時間の熱処理により結晶粒が粗大化し、低磁界側の臨界電流密度が著 しく低下することになる。

熱処理時間は5時間以上である。これは、A15相の均質化を図るためである。

追加熱処理の温度範囲は、650℃~900℃である。この温度範囲で超伝 導相であるA 1 5 相の配列が秩序正しくなる。

この出願の発明のGe添加Nb₃Al基超伝導線材の製造方法によって、21T以上の高磁界領域において、高い臨界電流密度に加え、高い輸送電流が得られる強磁場用のGe添加Nb₃Al基超伝導線材が実現される。

以下実施例を示し、この出願の発明のGe添加Nb₃A1基超伝導線材の製造方法についてさらに詳しく説明する。

実施例1

外径20mm、内径18mmのNbパイプの中にAl粉末とGe粉末を原子比で3:1の割合で充填し、溝ロール及びカセットローラーダイスを使用して外径約4.2mmの複合材を作製した。この複合材7本を7芯のN

この複合多芯線材を圧延加工し、A1-Ge合金芯の芯径が約 1μ m $~8\mu$ mの範囲に収まる複数本のテープを作製した。次いで、テープに対し、1400℃で1時間~10時間の熱処理を行った。テープの横断面には、図2に示したような微細組織が形成された。横幅は0.24mm である。EDX測定及びX線回折測定から、図2図中の白い部分がA15超伝導相であり、黒い部分が正方晶化合物相であることが確認された。

A1-Ge合金芯の芯径が約8 μ mであるテープを 1400 $\mathbb C$ で7時間熱処理した直後の臨界温度 T_c は 17.7Kであり、超伝導相が形成されていることが確認された。このテープをその後 800 $\mathbb C$ で10時間追加熱処理すると、 T_c は 18.1Kに上がった。A15相の結晶の規則性が改善されたためと考えられる。

図3は、追加熱処理後のテープについて、 T_c のA1-Ge合金芯の芯径依存性を示したグラフである。図3から確認されるように、 T_c を高めるためには、A1-Ge合金芯の芯径を 2μ m以上とする必要がある。また、図3からは、熱処理時間を5時間以上とする必要があることも確認される。

図4は、臨界電流密度 J_c の芯径依存性を示したグラフである。図4から確認されるように、 T_c だけでなく、優れた J_c を得るためには、 A_c 1- G_c 6合金芯の芯径を 2μ m以上とすること、また、熱処理時間を5時間以上とすることが必要である。

図5は、1400℃で7時間熱処理し、次いで800℃で10時間追加熱処

理した、A1-Ge 合金芯の芯径が 8μ mであるテープの J_c の磁界依存性を示したグラフである。 J_c が高磁界側で大きくなるピーク効果が現れている。 J_c は、4.2K、2.1 Tにおいて 300 A / mm²、2.2 Tにおいて 265 A / mm² という値が得られた。熱処理温度を 1200 ℃ にした場合には、1.7 Tでも 3.0 A / mm² 程度の値しか得られず、さらに高磁界とすると特性はより低下した。

実施例2

実施例1と同様にして、外径約2mm、A1-Ge合金芯数が 7×241 $\times15$ 本、A1-Ge合金芯の芯径が約 4μ mの複合多芯線材を作製した。この複合多芯線材に対し、1400 $\mathbb C$ で7時間の熱処理を行い、次いで800 $\mathbb C$ で10時間の追加熱処理を行った。その結果、21 Tにおける臨界電流が300Aを超えた。

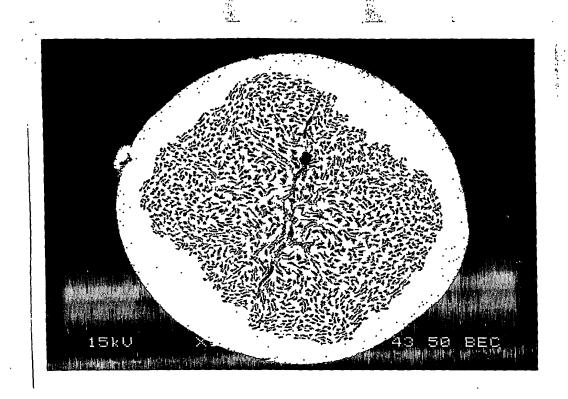
以上の実施例1及び実施例2から、高い臨界電流密度だけでなく、高い臨界電流を示すGe添加Nb $_3$ A1基超伝導線材が作製可能であることが確認された。

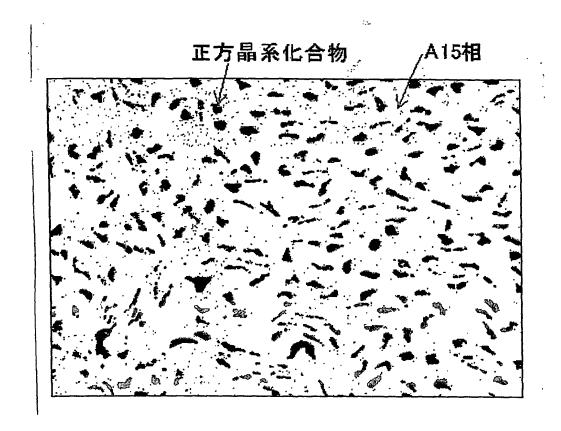
もちろん、この出願の発明は、以上の実施例によって限定されるものではない。細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。

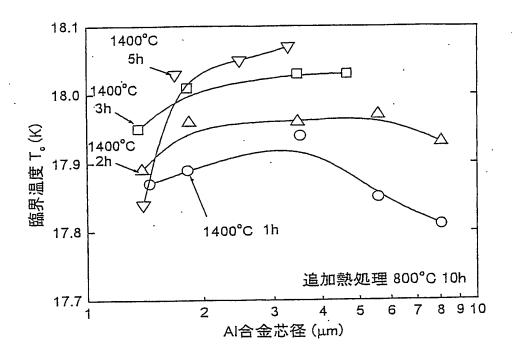
産業上の利用可能性

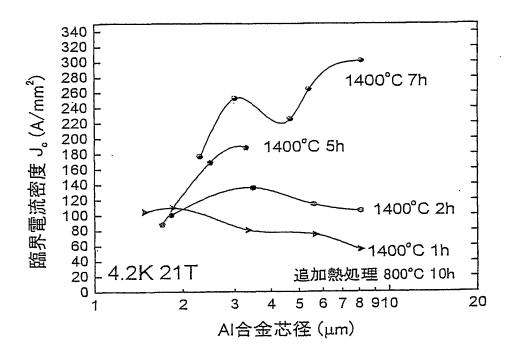
請求の範囲

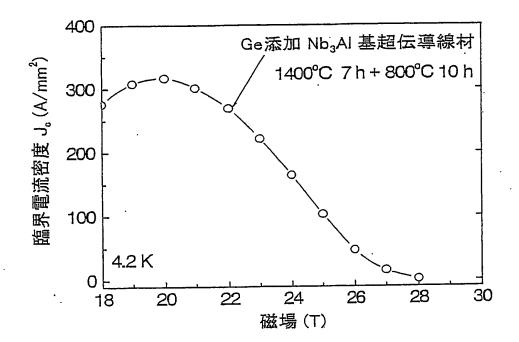
1. $15at\%\sim40at\%$ のGeを含むAl合金芯が、Nbマトリクス中に芯径 $2\mu m\sim20\mu m$ で複数配置された複合多芯線材に、 $1300\%\sim1600\%$ の温度範囲に 5 時間以上保持する熱処理を行い、次いで $650\%\sim900\%$ の温度範囲で追加熱処理することを特徴とする G e 添加Nb $_3$ Al 基超伝導線材の製造方法。











INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/010422

		ATION OF SUBJECT MATTER H01B13/00				
T.11						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	B. FIELDS SEARCHED					
Minimur In	Aininum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.C1 ⁷ H01B13/00, H01B12/10					
		carched other than minimum documentation to the extent Shinan Koho 1922–1996 Jit.	that such documents are included in the suyo Shinan Toroku Koho	fields searched 1996-2004		
			oku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004		
Electron	nic data ba	ase consulted during the international search (name of da	ta base and, where practicable, search te	rms used)		
			•			
C. DO	CUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT		•		
Categ	gory*	Citation of document, with indication, where appr	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Z A	A	JP 4-19918 A (Hitachi Cable,	Ltd.),	1 .		
		23 January, 1992 (23.01.92), Full text				
		& WO 91/18402 A1	528036 A1			
		. 05 5362331 A1				
P	A	JP 6-111645 A (Kobe Steel, Lt 22 April, 1994 (22.04.94),	:d.),	1		
		Full text				
!		(Family: none)				
I	A	JP 3428271 B2 (Hitachi Cable,	Ltd.),	1		
1		16 May, 2001 (16.05.01), Full text				
		(Family: none)	•			
ļ						
× F	Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
1		gories of cited documents:	"T" later document published after the in			
to	o be of par	lefining the general state of the art which is not considered ticular relevance	date and not in conflict with the appli- the principle or theory underlying the	invention		
fi	iling date	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be cons step when the document is taken alon	idered to involve an inventive		
ci	ited to est	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
"O" d	locument r	eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive combined with one or more other suc being obvious to a person skilled in the	h documents, such combination		
,		oublished prior to the international filing date but later than date claimed	"&" document member of the same patent			
Date of the actual completion of the international search			Date of mailing of the international sea			
16 August, 2004 (16.08.04)			31 August, 2004 (3	1.08.04)		
Name and mailing address of the ISA/			Authorized officer	······································		
J	apane	se Patent Office				
	Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/010422

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
JP 2001-338542 A (Independent Administrative Institution National Institute for Materials Science), 07 December, 2001 (07.12.01), Full text © US 2002-37815 A1	1
JP 2002-33025 A (Independent Administrative Institution National Institute for Materials Science), 31 January, 2002 (31.01.02), Full text (Family: none)	. 1
•	
·	
·	
·	
	Science), 07 December, 2001 (07.12.01), Full text & US 2002-37815 A1 JP 2002-33025 A (Independent Administrative Institution National Institute for Materials Science), 31 January, 2002 (31.01.02), Full text

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' H01B13/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7

H01B13/00

H01B12/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国実用新案登録公報 日本国登録実用新案公報

1996-2004年1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

	2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 4-19918 A (日立電線株式会社) 1992.01.23,全文, &WO 91/18402 A1 &EP 528036 A1 &US 5362331 A1	1
A	JP 6-111645 A (株式会社神戸製鋼所) 1994.04.22,全文 (ファミリーなし)	1

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 16.08.2004 国際調査報告の発送日 31.8.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 青 木 千 歌 子 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3477

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 3428271 B2 (日立電線株式会社) 2003.05.16,全文 (ファミリーなし)	1
A	JP 2001-338542 A (独立行政法人物質・材料研究機構) 2001.12.07,全文 &US 2002-37815 A1	1
A	JP 2002-33025 A (独立行政法人物質・材料研究機構) 2002.01.31,全文 (ファミリーなし)	1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.